

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)



(11)特許出願公開番号

特開平9-147092

(43)公開日 平成9年(1997)6月6日

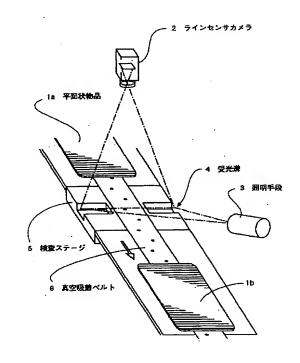
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	宁内整理番号	F I			技術表示箇所	
G06T 1/0)		G06F 1	5/64	3200	C	
B41F 33/1	1		G01N 2	1/88	Z		
G01N 21/8		B41F 3	3/14	G			
G06T 7/0)		G06F 1	5/62	400		
			審査請求	未蘭求	請求項の数8	FD (全 8 頁)	
(21)出願番号	特顧平7-327909	持顧平7-327909		(71) 出願人 000002897			
			大日本印刷株式会社				
(22) 出顧日	平成7年(1995)11月24日					了一丁目1番1号	
			(72)発明者	高橋 名			
						丁一丁目1番1号	
			1-1		印刷株式会社内	·	
			(74)代理人	弁理士	小西 淳美		
						•	
	,						
	•						

(54) 【発明の名称】 検査装置

(57)【要約】

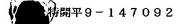
【課題】検査対象物以外の物体からラインセンサカメラ に入射するノイズとなる光を皆無近くに減少させて、検査精度、検査性能を向上させ、誤動作の無い検査装置を提供する。

【解決手段】移送される平面状物品を撮像して外観を検査する検査装置において、前記平面状物品を撮像するラインセンサカメラと、そのラインセンサカメラの検出領域を照明する照明手段と、前記検出領域の背景部分に前記照明手段による照明光を受光する受光溝と、を有する検査装置。



BEST AVAILABLE COPY

10





【特許請求の範囲】

【請求項1】移送される平面状物品を撮像して外観を検 査する検査装置において、前記平面状物品を撮像するラ インセンサカメラと、そのラインセンサカメラの検出領 域を昭明する照明手段と、前記検出領域の背景部分に前 記照明手段による照明光を受光する受光溝と、を有する ことを特徴とする検査装置。

【請求項2】前記受光溝は前記検査領域において前記平 面状物品を支持する検査ステージに設けられた細長い凹 部であることを特徴とする請求項1記載の検査装置。

【請求項3】上記凹部において前記平面状物品の進行先 側の縁が丸型形状であることを特徴とする請求項2記載 の検査装置。

【請求項4】前記受光溝の凹部において内面が交差する 角度は直角であることを特徴とする請求項2または3記 載の検査装置。

【請求項5】前記受光溝は前記検査領域において前記平 面状物品を支持する検査ステージに設けられた細長いス リットであることを特徴とする請求項1記載の検査装

【請求項6】前記ラインセンサカメラは前記移送される 平面状物品をその表面に対して垂直方向から撮像し、前 記照明手段は前記表面を斜め方向から照明することを特 徴とする請求項1~5のいずれか記載の検査装置。

【請求項7】前記照明手段が照明する光の光軸と前記ラ インセンサカメラが受光する光の光軸とは前記平面状物 品の表面においてほぼ交差するように配置され、かつ、 前記受光溝はその内面反射により形成される光軸を含め 前記受光溝の内面においては前記ラインセンサカメラが 受光する光の光軸とはほぼ交差しない形状を有すること を特徴とする請求項1~6のいずれか記載の検査装置。

【請求項8】移送される平面状物品を撮像して外観を検 査する検査装置において、前記平面状物品を撮像するラ インセンサカメラと、そのラインセンサカメラの検出領 域を照明する照明手段とを有し、前記検出領域の背景部 分に存在する物体が前記平面状物品の表面が含まれる平 面から外れた位置に存在することを特徴とする検査装 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はシート状あるいはカ ード状の、すなわち平面状の物品や印刷物の印刷絵柄や 加工状況等の外観を検査する技術に属する。特に、検出 対象である物品の背景の汚れや傷に影響されず検査にお ける誤判定を減少するとともに清掃等のメンテナンスを 省力化できる検査装置に関する。

[0002]

【従来の技術】印刷物をカメラで撮像して得た撮像デー タに基づいて印刷絵柄等の良否判定を行う検査装置が知 刷色、印刷ずれ、汚れ等の検査の対象項目に関する情報 が充分に含まれる撮像データが得られるように条件を設 定して撮像が行われるとともに、撮像データにノイズ成 分が含まれないようにすることが肝心である。このため 搬送ベルト等の背景を光学的に艶消し黒とする等の処理 を施していたが、不充分であり、また埃や汚れが付着し た場合の影響が大きい。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ラインセンサカメラに よって撮像が行われる場合、ラインセンサカメラにおけ る主走査と印刷物等の検査対象物を移送することによる 副走査により物品の外観に関する撮像データが得られ る。この際、ラインセンサカメラの主走査の範囲は、移 送される検査対象物の位置に関する誤差を吸収するため や、複数のサイズの検査対象に対して同一撮像条件を適 用し設定の負荷を軽減するために、主走査の範囲は検査 対象領域よりも大きく設定される。そのため撮像データ には検査対象領域の外側の範囲のデータが含まれる。検 香対象物をベルトコンベアで移送することは一般的であ るが、その場合、検査領域に背景にはベルトコンベアの 表面があって、その表面の光反射に関する性状は絶えず 不規則に変化する。

【0004】また、撮像のために照明手段によって検査 対象領域の照明が行われるが。これも前述の位置誤差等 の理由により、また均一で強度のある照明を行うために 検査対象領域の外側の範囲も照明領域とすることが避け られない。そのため、検査領域の外側にあるか内側にあ るかを問わず、検査対象物ではないベルトコンベア表面 等の物体から反射される光(迷光)がラインセンサカメ ラに入射し、撮像データにはその光のデータが含まれる とととなる。このような検査対象物以外の物体からライ ンセンサカメラに入射する光は全て撮像データに対して はノイズ成分であるため、このノイズ成分が大きい場合 には検査精度、検査性能を悪化させ、誤動作の原因とな

【0005】そこで本発明の目的は、検査対象物以外の 物体からラインセンサカメラに入射するノイズとなる光 を皆無近くに減少させて、検査精度、検査性能を向上さ せ、誤動作の無い検査装置を提供することにある。

[0006] 40

【課題を解決するための手段】上記目的は、下記の本発 明により達成される。すなわち、本発明は「移送される 平面状物品を撮像して外観を検査する検査装置におい て、前記平面状物品を撮像するラインセンサカメラと、 そのラインセンサカメラの検出領域を照明する照明手段 と、前記検出領域の背景部分に前記照明手段による照明 光を受光する受光溝と、を有する検査装置」である。本 発明によれば、検出領域の背景部分は照明光を受光する 受光溝であり、ラインセンサカメラによってその受光溝 られている。この検査を精度良く確実に行う為には、印 50 から来る光が検出されるから、ラインセンサカメラに入



射するノイズとなる光を皆無近くに減少させて、検査精度、検査性能を向上させ、誤動作を無くすことができる。このことは、その表面の光反射に関する性状が絶えず不規則に変化するベルトコンベアを検出領域の背景部分とする従来技術と比較して、顕著な効果がある。

【0007】また本発明は「前記受光溝は前記検査領域 において前記平面状物品を支持する検査ステージに設け られた細長い凹部である検査装置」である。本発明によ れば、受光溝が細長い凹部の形状を有するから効率的に 照明光を受光することができ、ラインセンサカメラに入 10 射してノイズとなる光の反射を無くすことができる。ま た検出領域の背景部分は平面状物品を支持する検査ステ ージであり、その表面の光反射に関する性状が安定して おり、一層の効果がある。また本発明は「上記凹部にお いて前記平面状物品の進行先側の縁が丸型形状である検 査装置」である。本発明によれば、平面状物品が凹部を 通過する際に凹部の縁に突き当たることがなく滑らかに 移送される。また本発明は「前記受光溝の凹部において 内面が交差する角度は直角である検査装置」である。本 発明によれば、入射光線の内で受光溝の内面において吸 20 収されずに正反射する強い光を、入射光線の方向に戻す か、あるいは入射光線と直交する方向に射出する。した がって、ラインセンサカメラの光軸に対して、おおよそ 45度の角度で照明光を入射することによりノイズとな る光の反射はラインセンサカメラに達しないようにする ととができる。

【0008】また本発明は「前記受光溝は前記検査領域において前記平面状物品を支持する検査ステージに設けられた細長いスリットである検査装置」である。本発明によれば、受光溝は細長いスリットであるから、スリットを通過した光は再びスリットに戻って出て来ることがなくノイズとなる光の反射がなくなる。スリットの背景に反射物体や、発光物体が避けられないような場合には、スリットの背景を光吸収性(黒色)の物体で覆い、入射光は内部の吸収反射の繰返しによって吸収され小さな開口部(スリット)からは出てこられない光学的な黒体に類似する状態を実現すれば良い。

【0009】また本発明は「前記ラインセンサカメラは前記移送される平面状物品をその表面に対して垂直方向から撮像し、前記照明手段は前記表面を斜め方向から照明する検査装置」である。本発明によれば、照明手段による照明の正反射光線はラインセンサカメラが受光する光の光軸から完全に外れており、本発明における受光溝の前述した作用との相乗効果によって、一層の顕着な効果がある。

【0010】また本発明は「前記照明手段が照明する光の光軸と前記ラインセンサカメラが受光する光の光軸とは前記平面状物品の表面においてほぼ交差するように配置され、かつ、前記受光溝はその内面反射により形成される光軸を含め前記受光溝の内面においては前記ライン

センサカメラが受光する光の光軸とはほぼ交差しない形状を有する検査装置」である。本発明によれば、照明手段の光軸とラインセンサカメラの光軸が平面状物品の表面においてほぼ交差するから、強い光による光学像が検出され撮像データにおける信号成分は大きい。一方、受光溝の内面においては両者の光軸が交差することがない

から撮像データにおけるノイズ信号成分は小さい。

【0011】また本発明は「移送される平面状物品を撮 像して外観を検査する検査装置において、前記平面状物 品を撮像するラインセンサカメラと、そのラインセンサ カメラの検出領域を照明する照明手段とを有し、前記検 出領域の背景部分に存在する物体が前記平面状物品の表 面が含まれる平面から外れた位置に存在する検査装置」 である。本発明によれば、照明手段の光軸とラインセン サカメラの光軸が平面状物品の表面においてほぼ交差す るように配置することができるから、強い光による光学 像が検出され撮像データにおける信号成分は大きい。一 方その配置においては、背景部分の表面においては両者 の光軸が交差することがないから撮像データにおけるノ イズ信号成分は小さい。また埃や汚れが付着した場合で も、ラインセンサカメラの正面部分、すなわち凹部の底 面は照明が当たらない部分であり、仮に当たる場合でも カメラの焦点からずれているため影響がほとんど無い利 点を有する。この効果を大きくするためには焦点深度を 浅くすれば良い。

[0012]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態について 説明する。図1は本発明の検査装置の使用状態を示す絵 図である。図1において1a, 1bは検査対象の平面状 30 物品、2は平面状物品1a, 1bの外観を撮像するライ ンセンサカメラ、3はラインセンサカメラ2の検出領域 を照明する照明手段、4は照明光を受光する受光溝、5 は受光溝4が設けられた検査ステージ、6は平面状物品 1a, 1bを真空吸着して移送する真空吸着ベルトであ る。なお、ラインセンサカメラ2の信号を入力し良否判 定を行う検査装置の本体部分等が実際の検査装置におい ては必要であるが、本発明の特徴部分ではなく公知の技 術により実現できる部分であるから省略されている。

【0013】真空吸着ベルト6の背後には真空チャンバー(図示せず)が存在し、真空チャンバーの中の気圧は大気圧よりも小さく真空状態となっている。真空吸着ベルト6には貫通孔が設けられており、その貫通孔は真空チャンバーに通じている。したがって、真空吸着ベルト6に載せられた平面状物品1a、1bは表裏の気圧差によって吸着された状態でベルトの移動方向である矢印ーの方向に移送される。この真空チャンバーは検査ステージ5の部分においても真空吸着ベルト6の背後に存在するように構成するが、検査ステージ5の寸法と平面状物品1a、1bの寸法との関係で移送の障害とならない場合には検査ステージ5の部分において省略することがで

小さい。



きる。

【0014】図1に示すように検査ステージ5には受光 溝4が設けられておりこの部分にラインセンサカメラ2 の検出領域は含まれる。また照明手段3によって、その 検出領域全体が照明されている。一般的には、検査ステ ージ5上にある平面状物品の表面とラインセンサカメラ の光軸がなす角度、および照明手段3の光軸の角度は、 任意であり検出する内容に応じて適正な設定がなされ る。平面状物品の印刷絵柄や表面の汚れ等を検出する場 合には、平面状物品の表面における正反射光がラインセ ンサカメラに入射しないような角度に設定される。典型 的な角度は、平面状物品の表面とラインセンサカメラの 光軸がなす角度は90度、および平面状物品の表面と照 明手段3の光軸の角度は45度である。

【0015】以下、簡明とするため一例として上述の角 度が設定されていることを想定して説明を行う。必要に 応じて別の角度が設定された場合には、その説明におけ る本発明の技術思想に基づいて適正な変更が当然行われ るべきものである。図2は細長い凹部として形成された 受光溝の作用を示す断面図である。図2において、2は ラインセンサカメラ、3は照明手段であって模式図で示 してある。また1は平面状物体、7は凹部、矢印→は光 線を示す。図2(A)は凹部7における光の作用を示す 図である。入射した光線は凹部7の内面において吸収と 反射を繰り返して、その度に減衰し弱まる。内面を光吸 収性の物質面とすることによりその吸収効果が高まる。 【0016】また、凹部7において内面が交差する角度 は直角である。このような角度にすると、θの角度で入 射した光線は内面で反射される度に90度($\pi/2$)だ け角度を(反時計回りの方向に)増加しn回反射すると $(\theta + n\pi/2)$ の角度となる。したがって反射して凹 部から出てくる光は減衰し弱まるとともに、入射方向ま たは90度の角度を増加した方向となり、ラインセンサ カメラによって受光されることはない。図2(B)は平 面状物体における光の作用を示す図である。 照明手段3 の照明する光の光軸と前記ラインセンサカメラが受光す る光の光軸とは平面状物品 1 に表面においてほぼ交差す るように配置されている。したがって、強い光による光 学像がラインセンサカメラ2によって検出され撮像デー タにおける信号成分は大きい。

【0017】図2(C),(D)はラインセンサカメラの光軸と照明手段の光軸の凹部7における作用を示す図である。図2(C)において、照明手段の光軸は受光溝の内面反射により形成される光軸を含め、受光溝の内面においてはラインセンサカメラの光軸とはほぼ交差しない形状を有する。図2(C)に示すように、ラインセンサカメラの光軸は受光溝の内面と点aにおいて交差し、照明手段の光軸は受光溝の内面において3箇所で交差し点bが点aに最も近いが、点aと点bは離れた位置にある。

【0018】一方図2(D)において、照明手段の光軸は受光溝の内面反射により形成される光軸を含めると、受光溝の内面においてラインセンサカメラの光軸とはほぼ交差する形状を有する。図2(C)に示すように、ラインセンサカメラの光軸は受光溝の内面と点aにおいて交差し、照明手段の光軸は受光溝の内面において3箇所で交差し点bが点aに最も近く、点aと点bはほぼ同位置にある。図2(D)の場合と比較して図2(C)の場合には、照明手段の光軸の強い光による散乱光をラインセンサカメラが受光する量が少なくて済む。したがって撮像データにおける、これに関係したノイズ信号成分は

【0019】図3は撮像系の構成の一例を示す図であ る。図3において、1は矢印→の方向に移送される平面 状物品、8はラインセンサカメラ2のセンサであり、C CDやMOS型の半導体集積素子であるラインセンサ 8、9はそのラインセンサ8の光を検出する感度面であ り平面状物品1の移送方向と直角方向の線状の形を有す る。また、10はハロゲンランプ、キセノンランプ、メ タルハライドランプ、水銀灯等の光源、11は光源10 の光を受光し、光を導くとともに光の照射形状を生成す るグラスファイバ、12はグラスファイバ11から照射 される光を集光するカマボコ型レンズ(シリンドリカル レンズ)である。これら光源10、グラスファイバ1 1、カマボコ型レンズ12は照明手段3の構成要素であ る。また、13は凹部7の背景部分(検出領域の背景と なる部分)、14は凹部7のから照明手段3に戻る戻り 光である。

【0020】図3に示すように、カマボコ型レンズ12 から射出される光の内で平面状物品1によって散乱された光の一部がラインゼンサ8の感度面9に達する。この 散乱の際に、平面状物品1の反射率(主として絵柄の濃 淡)によって変調され、ラインセンサ8はそれを電気信 号に変換する。一方、カマボコ型レンズ12から射出さ れる光の内で凹部7に入射した光は、吸収を伴う反射を 繰り返して減衰する。また図2に点線で示す経路の光は 光源に戻される戻り光14となる(図2(A)とその説 明を参照)。

【0021】図4はスリットとして形成された受光溝の 40 作用を示す断面図である。図4において、2はラインセンサカメラ、3は照明手段であって模式図で示してある。また1は平面状物体、15は凹部、16は覆蔽体、矢印→は光線を示す。図2(A)はスリット15における光の作用を示す図である。図4においては図に示してあるが覆蔽体16は必ずしも必要な物ではない。スリット15の背景に反射物体や発光体が無い場合には、スリットを通過した光は再びスリットに戻って出て来ることがなくノイズとなる光の反射がなくなる。

【0022】スリットの背景に反射物体や、発光物体が 50 避けられないような場合には、図4(A)に示すよう に、スリットの背景を光吸収性(黒色)の物体で覆う覆 蔽体16を構成する。この覆蔽体16により、入射光は 内部の吸収反射の繰返しによって吸収され小さな開口部 (スリット) からは出てこられない光学的な黒体に類似 する状態を実現すれば良い。図4(B)は平面状物体に おける光の作用を示す図である。照明手段3の照明する 光の光軸と前記ラインセンサカメラが受光する光の光軸 とは平面状物品1に表面においてほぼ交差するように配 置されている。したがって、強い光による光学像がライ ンセンサカメラ2によって検出され撮像データにおける 10 信号成分は大きい。

【0023】図5は、本発明の検査装置の別の構成例 (変形例)を示す図である。図5に示す構成例において も、当然ながらすでに説明した本発明の目的が達成され る。図5において、2はラインセンサカメラ、3は照明 手段、6は移送手段の真空吸着ベルト、17は平面状物 品1の具体例であるIDカード等のカード、18は移送 手段の真空チャンバー、19, 19a, 19bはフレー ム等の背景物体、20はカード17を上部に載せて吸着 固定しベルトとともに移動する移送ステージ、21は移 20 送ステージ20を固定し移送するベルト、22はカード 17を上部の開口部から収容し低部に載せて吸着固定し ベルトとともに移動する凹形状の移送ボックスである。 また、a はカード17の表面と光軸が交差する光軸交差 線、bは背景物体19の表面と光軸が交差する光軸交差 線である。

[0024] 図5には具体的な3つの構成例(A)~ (B) が示されている。図5 (A) の構成例において は、背景物体19であるフレームの面に対してカード1 7が載せられる真空吸着ベルト6の面が離れている。す 30 なわち、フレームの面に対してカード17の面はライン センサカメラ2と照明手段3の側に相対的に接近してい る。したがって、光軸交差線aはラインセンサカメラ2 の光軸と交差するが、光軸交差線bはラインセンサカメ ラ2の光軸と交差することはない。

【0025】また、図5(B)の構成例においては背景 物体19a, 19bであるフレームの面とベルト21の 面は同一面となるように配置されている。しかし、ベル ト21は移送ステージ20を移送することによってカー ド17を移送する。移送ステージ20に載せられたカー 40 ド17は、移送ステージ20の高さだけフレームの面に 対して離れている。すなわち、フレームの面に対してカ ード17の面はラインセンサカメラ2と照明手段3の側 に相対的に接近している。したがって、光軸交差線aは ラインセンサカメラ2の光軸と交差するが、光軸交差線 bはラインセンサカメラ2の光軸と交差することはな 61

【0026】また、図5(C)の構成例においてはフレ ーム23a, 23bの面とベルト21の面は同一面とな るように配置されている。しかし、ベルト21は移送ボ 50 ある本発明によれば、受光溝は細長いスリットであるか

ックス22を移送することによってカード17を移送す る。移送ボックス22の凹部の底に収容されたカード1 7は、移送ボックス22の深さだけ移送ボックス22の 上面対して離れている。すなわち、この場合は背景物体 19はフレームではなく実質上は移送ボックス22の上 面であり、との上面はカード17の面に対してラインセ ンサカメラ2と照明手段3の側に相対的に接近してい る。したがって、光軸交差線 a はラインセンサカメラ2 の光軸と交差するが、光軸交差線bはラインセンサカメ ラ2の光軸と交差することはない。

【0027】このように図5に示す構成例においては、 照明手段の光軸とラインセンサカメラの光軸が平面状物 品の表面においてほぼ交差するように配置することがで きるから、強い光による光学像が検出され撮像データに おける信号成分は大きい。一方その配置においては、背 景部分の表面においては両者の光軸が交差することがな いから撮像データにおけるノイズ信号成分は小さくな

[0028]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、検出領域 の背景部分は照明光を受光する受光溝であり、ラインセ ンサカメラによってその受光溝から来る光が検出される から、ラインセンサカメラに入射するノイズとなる光を 皆無近くに減少させて、検査精度、検査性能を向上さ せ、誤動作を無くすことができる。このことは、その表 面の光反射に関する性状が絶えず不規則に変化するベル トコンベアを検出領域の背景部分とする従来技術と比較 して、顕著な効果である。

【0029】また受光溝は前記検査領域において平面状 物品を支持する検査ステージに設けられた細長い凹部で ある本発明によれば、受光溝が細長い凹部の形状を有す るから効率的に照明光を受光することができ、ラインセ ンサカメラに入射してノイズとなる光の反射を無くすと とができる。また検出領域の背景部分は平面状物品を支 持する検査ステージであり、その表面の光反射に関する 性状が安定しており、一層の効果がある。また凹部にお いて平面状物品の進行先側の縁が丸型形状である本発明 によれば、平面状物品が凹部を通過する際に凹部の縁に 突き当たることがなく滑らかに移送される。また受光溝 の凹部において内面が交差する角度は直角である本発明 によれば、入射光線の内で受光溝の内面において吸収さ れずに正反射する強い光を、入射光線の方向に戻すか、 あるいは入射光線と直交する方向に射出する。したがっ て、ラインセンサカメラの光軸に対して、おおよそ45 度の角度で照明光を入射することによりノイズとなる光 の反射はラインセンサカメラに達しないようにすること ができる。

【0030】また受光溝は検査領域において平面状物品 を支持する検査ステージに設けられた細長いスリットで



時開平9-147092

ち、スリットを通過した光は再びスリットに戻って出て 来ることがなくノイズとなる光の反射がなくなる。スリットの背景に反射物体や、発光物体が避けられないよう な場合には、スリットの背景を光吸収性(黒色)の物体 で覆い、入射光は内部の吸収反射の繰返しによって吸収 され小さな開口部(スリット)からは出てこられない光 学的な黒体に類似する状態を実現すれば良い。

[0031] またラインセンサカメラは前記移送される 平面状物品をその表面に対して垂直方向から撮像し、前 記照明手段は前記表面を斜め方向から照明する本発明に 10 よれば、照明手段による照明の正反射光線はラインセン サカメラが受光する光の光軸から完全に外れており、本 発明における受光溝の前述した作用との相乗効果によって、一層の顕著な効果がある。

[0032]また照明手段の照明する光の光軸とラインセンサカメラが受光する光の光軸とは平面状物品の表面においてほぼ交差するように配置され、かつ、受光溝はその内面反射により形成される光軸を含め受光溝の内面においてはほぼ交差しない形状を有する本発明によれば、照明手段の光軸とラインセンサカメラの光軸が平面 20状物品の表面においてほぼ交差するから、強い光による光学像が検出され撮像データにおける信号成分は大きい。一方、受光溝の内面においては両者の光軸が交差することがないから撮像データにおけるノイズ信号成分は小さい。

【0033】また、移送される平面状物品を撮像して外観を検査する検査装置において、前記平面状物品を撮像するラインセンサカメラと、そのラインセンサカメラの検出領域を照明する照明手段とを有し、前記検出領域の背景部分に存在する物体が前記平面状物品の表面が含まれる平面から外れた位置に存在する本発明によれば、照明手段の光軸とラインセンサカメラの光軸が平面状物品の表面においてほぼ交差するように配置することができるから、強い光による光学像が検出され撮像データにおける信号成分は大きい。一方その配置においては、背景部分の表面においては両者の光軸が交差することがない*

* から撮像データにおけるノイズ信号成分は小さい。 【図面の簡単な説明】

【図 1 】本発明の検査装置の使用状態を示す絵図であ

【図2】細長い凹部として形成された受光溝の作用を示す断面図である。

【図3】撮像系の構成の一例を示す図である。

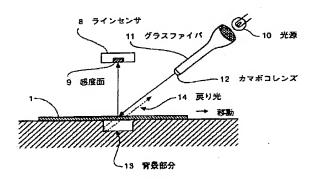
【図4】スリットとして形成された受光溝の作用を示す 断面図である。

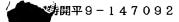
10 【図5】本発明の検査装置の別の構成例(変形例)を示す図である。

【符号の説明】

- la, lb 平面状物品
- 2 ラインセンサカメラ
- 3 照明手段
- 4 受光溝
- 5 検査ステージ
- ・6 真空吸着ベルト
- 7 凹部
- 0 8 ラインセンサカメラ
 - 9 感度面
 - 10 光源
 - 11 グラスファイバ
 - 12 カマボコレンズ
 - 13 背景部分
 - 14 戻り光
 - 15 スリット
 - 16 覆蔽体
 - 17 カード
 - 18 真空チャンバー
 - 19, 19a, 19b 背景物体
 - 20 移送ステージ
 - 21 ベルト
 - 22 移送ボックス
 - 23a, 23b フレーム

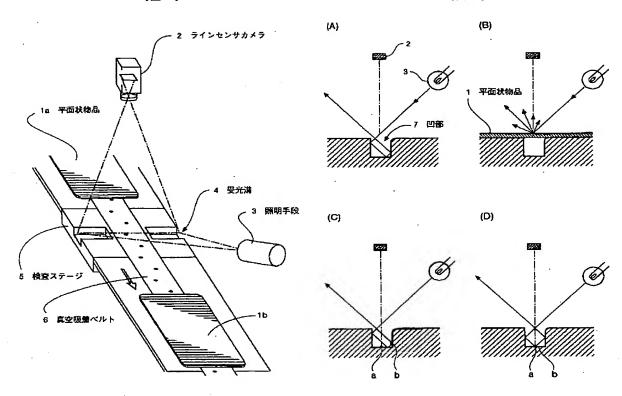
【図3】



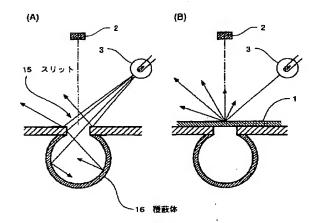




【図2】



【図4】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.